KOREAN PATENT ABSTRACT (KR)

Patent Publication Gazette

(51) IPC Code: G02F 1/1343, G02F 1/136

(11) Registration No.:10-0235472 (24) Registration Date: 27 September 1999 (21) Application No.:10-1995-0049094 (22) Application Date: 13 December 1995

(65) Laid-Open No.: P1996-0026993 (43) Laid-Open Date: 22 July 1996

(73) Patentee:

Kabushiki Kaisha Toshiba

(54) Title of the Invention:

Display device substrate and method of manufacturing the same

Abstract:

Provided is a display device substrate, in particular, a display device substrate useful in a liquid crystal display or the like including a large-sized screen. The display device substrate includes a first wiring layer formed on a substrate made of an insulating material, a second wiring layer formed to cross the first wiring layer, and an insulating film interposed between the first and second wiring layers at a cross point portion therebetween, wherein the first wiring layer is constituted by an electrode wiring layer made of a material containing aluminum as a main component and a surface covering layer formed by causing a refractory metal to denature the electrode wiring layer. Provided is also a method of manufacturing a display device substrate, which includes forming an electrode wiring layer made of a material containing aluminum as a main component on a substrate made of an insulating material, forming a thin film made of a refractory metal on the electrode wiring layer, and performing heat treatment to cause the refractory metal to denature a surface portion of the electrode wiring layer, thereby forming a surface covering layer.

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl. ⁶ G02F 1/1343 G02F 1/136		(45) 공고일자 (11) 등록번호 (24) 등록일자	1999년 12월 15일 10-0235472 1999년 109월 27일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-1995-0049094 1995년 12월 13일	(65) 공개번호 (43) 공개일자	특1996-8026993 1996년07월22일
(30) 무선권주장	94-310112 1994년 12월 14일 95-183651 1995년 07월 20일		
(73) 특허권자	가부시까가이샤 도시바 L	I시무로 EI이죠	
(72) 발명자	일본국 가나기와껭 가와사까서 사이와이꾸 호리기와조 72반지 오아나 야스히사		
	일본국 효코켄 히메지시 요베쿠 가미요베 50 기부시키가이샤 도시바 히메지 공장내 이바라키 노부키		
	일본국 가나기와켄 요코하다. 요코하다 사업소내 도조 마사유키	시 미소고쿠 신스기타초	8.기부시키카이샤 도시바
	일본국 효코켄 히메지시 요배 공장내 기마타 요시타카	1쿠 가마요베 (50 기 <u>부시</u>	키가이샤 도시바 히메지
(74) 태리인	일본국 가나기와켄 요코하마 요코하마 사업소내 김명신	시 미소교쿠 진스기타초	8 가부시키가이샤 도시바

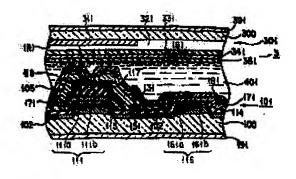
실시관 : 결래성

(54) 표시장치용 기관 및 그 제조방법

요약

본 발명은 표시장치용 기판에 관한 것이며, 특히 대표시화면을 구비한 액정표시장치 등에 유용한 표시장 치용 기판 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 절면성 재료로 이루어진 기판위에 형성된 제1배선과, 제1배선과 교치하도록 형성된 제2배선과, 교치부에 있어서 제1 및 제2배선사이에 개재시킨 절면막을 구비하며, 제1배선은 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총과, 고용점 금속에 의해 전국 배선총이 변성됨으로써 형성되는 표면 피복총으로 구성된 표시장치용 기판을 제공하며 또한, 본 발명은 절면성 재료로 이루어진 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총을 형성하고, 전국 배선총위에 고용점 금속의 박막을 형성하며 얼처리를 실시함으로써 전국 배선총의 표총부를 고용점 금속으로 변성시켜 표면 피복총을 형성하는 표시장치용 기판의 제조방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.

OHE.



BANK

[발명의 명칭] 표시장치용 기판 및 그 제조방법 [도면의 간단한 설명] 제 도 및 제5도는 본 발명의 표시장치용 기판을 이용한 액티브매트릭스형 액정표시장치를 나타낸 개략 사 시도.

제2도는 제1도에 도시한 표시장치용 기판의 일부를 도시한 개략 정면도.

제3도는 제2도의 III-III선을 따르는 단면도:

·제46도~제4e도는 제2도에 도시한 표시장치용 기판의 제조과정을 설명하기 위한 단면도.

'제6도는 '제5도의 'VI-VI선을 따르는 '단면도.

제계도 제개도는 제5도에 도시한 표시장치용 기판의 제조과정을 설명하기 위한 단면도이다.

또 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

기 액티브메트릭스형 액정표시장치

3 : 액정 패널

50 전호선 구동회로기판

7a; 7b TAB

100, 300 등 유리 기판

103 : 신호선

103b; 105b; 131b : 제2전국 배선총 103c, 105c, 131c : 제3전국 배선총

3103d, 105d, 331d : 표면 피복총 1106, 1060 를 티틴총

111a, 161a : 전국 배선총

414, 441 를 절면막

117 : 채널 보호막

121 TFT

161 : 보조 용량선

191. 391 변광판

5b : 주사선 구동회로기판.

101 : 어레이 기판

102 표층 영역

103a, 105a, 131a : 제1전국 배선총

110a, 160a : 알루미늄 배선층

111 : 주사선

111b, 161b : 표면 피복층

415 : 반도체막

119 : 저저항 반도체막

151 : 회소전국

181, 381 : 배향막

《[발명의 상세한 설명]

본 발명은 표시장치용 기판에 관한 것으로, 특히 큰 표시화면을 구비한 액정표시장치 등에 유용한 표시장 치용 기판 및 그 제조방법에 관한 것이다.

최근에 액정표시·장치와 다(일렉트로 루미네슨스)표시·장치로 대표되는 표시·장치는 박형 ...경량, 저소비전력 의 특징을 살려서 퍼스널컴퓨터와 워드프로세서 등의 표시장치, TV 표시장치, 또는 투사형 표시장치로서 각종 분이에 이용되고 있다.

고 중에서도 각 화소전국에 스위칭 소자가 전기적으로 접속되어 미루어진 액티브 매트릭스형 표시장치는 민접하는 화소사이에서 크로스토크가 없는 양호한 표시 화상을 실현할 수 있기 때문에 활발하게 연구 개 발이 실시되고 있다.

이하. 광투과형 액티브매트릭스형 액정표시·장치를 예로 들어 그 구성에 대해서 간단하게 설명한다. 액티브매트릭스형 액정표시·장치는 어레이기판과 대항기판에 각각 배항막을 형성하며 그 배항막이 대항하도록 양 기판을 배치하고, 그 사이에 액정 조성물을 유지함으로써 구성되어 있다. 어레이 기판은 유리 기판위에 복수개의 신호선과 복수개의 주사선이 매트릭스 형상으로 배치되며, 신호선과 주사선의 각 교점 근방에 스위청 소자로서 박막 트랜지스터(이하, IFT로 약칭한다)가 배치되며, 그 IFT를 통하여 ITO(InObim Tin Oxide)로 미루어진 화소전극이 설치되어 구성되어 있다. 또한, 이 유리 기판 위에는 주사선과 대략 평행하도록 보조 용량선이 배치되며, 보조 용량선과 화소전극 사이에 보조 용량(Cs)이 형성되도록 보조용량선과 화소전극 사이에는 절연막이 개재되어 있다.

대향기판은 유리기판위에 TFT 및 회소전극 주변을 자광하기 위한 매트릭스 형상 차광맥이 배치되며, 이 위에 절연막을 사이에 두고 170로 이루어진 대항전국이 배치되어 구성되어 있다.

그리고, 예를 들면 어레이 기판의 각 신호선 및 각 주사선은 각각 폴리이미드필름위에 금속 배선이 형성 되어 이루어진 FPC(Flexible Printed Circultboard) 또는 플릭처를 배선 기판위에 구동소자가 배치되어 이루어진 TAB(Tape Automated Bonding) 등을 통하며 구동 화로 기판에 전기적으로 접속되어 있다. 또한, 대향기판의 대향전국은 은입자 등의 도전 입자가 수지속에 분산되어 이루어진 트렌스퍼를 통하며 어레이 기판속에 도통되며, 또한 상기한 FPC와 TAB 등을 통하여 구동화로기판에 전기적으로 접속되어 있다.

따라서, 상기 구성을 가진 액정표시장치 등에 있어서는 해상도가 높고 또 큰 표시화면의 요구가 높아지고 있다. 큰 표시화면을 실현해야 하는 장치의 대형화를 도모하면, 주시선에 인가되는 주사 펄스 또는 신호 선에 인가되는 영상 신호 전압은 급전촉에서 멀어짐에 따라서 파형의 왜곡이 커지고, 이 때문에 표시화면

내에 표시얼룩이 생긴다. 또한, 어레이 기판위에 구동소자를 직접 얹어 설치하는 경우는 어레이 기판위에 배선되며, 구동소자로 구동신호를 공급하는 전국 배선의 배선 저항에 의해서 표시화면내에 표시 얼룩이 생긴다. 또한, 어레이 기판위에 구동 회로부를 일체적으로 만드는 경우라도 구동 회로부에 포함된 전국 배선의 배선 저항에 의해서 구동 회로부의 동작 주파수에 제약을 받거나 또는 표시화면내에 표시 얼룩이 생기는 것이 있다.

이와 같은 기술 과제를 해결하기 위하며 주사선을 저저항 재료, 예를 들면 알루미늄등으로 구성하는 것이 제안되고 있지만 알루미늄은 부식되기 쉽고 또한 제조 도중에 표면에 요철이 생기기 쉽기 때문에 주사선 으로서 알루미늄막 단층으로 사용할 수 없다. 따라서, 일본국 특개평6-12503호 공보 등에 있어서는 주사 선으로서 알루미늄막과, 알루미늄막위에 형성한 크롬막, 탄탈막, 티탄막 등의 금속막과의 적층막을 이용 하는 것이 개시되어 있다.

그러나, 이 구조에 있어서는 알루미늄막을 형성하여 패터닝한 후에 또 다른 금속막을 형성해 패터닝할 필요가 있다. 따라서, 알루미늄막을 다른 금속막으로 완전히 피복하기 위해서는 패터닝 정밀도의 문제부터 알루미늄막의 배선 폭에 비해서 다른 금속막의 배선폭을 비교적 크게 설정하는 것이 필요하게 되며, 알루미늄막의 배선폭 보다도 전체 배선폭을 적어도 6~7미크론 넓은 배선폭으로 설정할 필요가 있다.

이와 같이, 배선재료로서 알루미늄을 이용합에도 불구하고 저저항화를 달성하기 위해서는 배선폭을 비교 적 크게 설정하지 않으면 안된다. 또한, 배선 주요면에는 알루미늄막의 배선을 따른 단차가 형성되며, 이 단차부에서 게이트 절연막이나 총간 절연막에 절연 불량이 생기는 것이 있어 배선의 신뢰성이 저하한다.

본 발명은 상기 사정를 감안하며 이루어진 것으로서, 배선의 저저항화를 도모할 수 있고, 배선의 신뢰성 을 높게할 수 있는 표시장치용 기판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명은 절연성 재료로 이루어진 기판위에 형성된 제1배선과, 제1배선과 교차하도록 형성된 제2배선과, 교차부에서의 제1 및 제2배선 사이에 개재시킨 절연막을 구비하고, 제1배선은 알루미늄을 주성분으로 하 는 재료로 이루어진 전국 배선총과, 고용점 금속에 의해 전국 배선총이 변성됨으로써 형성된 표면 피복총 으로 구성된 표시장치용 기판을 제공한다.

본 발명에 있어서, 고용점 금속은 크롬, 하프늄, 돌리브덴, 니켈, 팔리듐, 탄탈, 타탄, 바나듐, 이트륨 및 지르코늄으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 한종류의 금속인 것이 바람직하다. 또한, 기판은 상기 금속을 포함하는 표층 영역을 가지는 것이 바람직하다.

본 발명에 있어서, 표면 피복총은 하프늄, 탄탈, 티탄, 바나돔 및 이트륨으로 이루어진 군에서 선택된 적 어도 한 종류의 금속과 알루마늄의 금속간 화합물로 이루어진 것이 바람직하다. 또한, 전국 배선총은 알 루마늄과 티탄의 금속간 화합물을 포함하고, 티탄의 함유량이 25원자% 이하면 것이 바람직하다.

본 발명에 있어서, 표면 피복총은 막두께 5~100㎜인 것이 바람직하다.

또한, 본 발명은 상기 표시장치용 기판을 제조 수율이 좋게 얻을 수 있는 표시장치용 기판의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명은 절면성 재료로 이루어진 기판상에 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총을 형성하고, 전국 배선총위에 고용점 금속의 박막을 형성하고, 열처리를 실시함으로써 전국 배선총의 표층 부를 고용점 금속으로 변성시켜 표면 피복총을 형성하는 표시장치용 기판의 제조방법을 제공한다.

본 발명의 방법에 있어서, 전국 배선총의 변성에 기며하지 않는 고용점 금속의 박막을 선택적으로 제거하는 공장을 또한 구비하는 것이 바람직하다. 또한, 표면 피복총장에 절면막을 통하며 배선을 형성하는 공장을 또한 구비하는 것이 바람직하다.

본 발명의 방법에 있어서, 고용점 금속으로서, 크롬, 하프늄, 몰리브덴, 니켈, 팔라듐, 탄탈, 티탄, 바나듐, 미트륨, 지르코늄에서 선택된 적어도 한 종류의 금속을 이용하는 것이 바람직하다.

본 발명의 방법에 있어서, 고용점 금속으로서 하프늄, 탄탈, 티탄 및 바다듬에서 선택된 적어도 한 종류의 금속을 마용하여 전국 배선총의 변성에 의해 상기금속과 알루미늄의 금속간 화합물을 형성하는 것이 바람직하다.

본 발명의 방법에 있어서, 열처리는 비산화정 분위기, 예를 들면 결소 가스 및/또는 수소 가스 분위기에서 실제되는 것이 바람직하다. 또한, 열처리는 300~600°C 온도로 실제되는 것이 바람직하다. 또한, 열처리는 300~600°C 온도로 실제되는 것이 바람직하다.

본 발명의 표시장치용 기판은 절면성 재료로 이루어진 기판위에 형성된 제1배선과, 제1배선과 교차하도록 형성된 제2배선과, 교차부에서의 제1 및 제2배선 사이에 개재시킨 절면막을 구비하며, 제1배선은 알루미 늄(AI)을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총과, 고용점 금속에 의해 전국 배선총이 변성됨으 로써 형성된 표면 피복총으로 구성되는 것을 특징으로 하고 있다.

상기 구성에 있어서는 제1배선 전국 배선총이 알루미늄(AI)을 주성분으로 하는 재료로 구성되기 때문에 제1배선의 저저항화가 달성되며, 이것에 의해 주사필스, 영상 신호 전압 또는 각종 구동 전압의 파형 휨 과 전압 강하가 경감되며, 따라서 양호한 표시 화상을 확보할 수 있다.

또한, 전국 배선층위에는 고융점 금속에 의해 전국 배선층이 형성됨으로써 형성되는 표면 피복층을 가지 기 때문에 전국 배선층에 생기는 히록(hilock)과 동글게 팽창하는 것 등을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서 알루미늄(AI)을 주성분으로 하는 재료로는 알루미늄(AI), 1원자% 정도의 실리콘 (SI)을 포함하는 AI-SI 합금, 1원자% 정도의 동(Cu) 및 0.5원자% 정도의 실리콘(SI)을 포함하는 AI-Cu-SI 합금, AI-Cu-Ti-B 합금, AI-Sc-Cu 합금, AI-Y 합금 또는 AI-Md 합금 등을 적절하게, 사용할 수 있다. 또한, 고용점 금속이라고 하는 것은 크롬(Cr), 하프늄(Hf), 몰리브덴(Mo), 니켈(NI), 팔라듐(Pd), 탄탈 (Ta), 티탄(TI), HILFE(V), 이트룹(Y), 지르코늄(Zr)에서 선택된 적어도 한 종류의 금속을 말한다.

본 발명의 표시장치용 기판의 제조방법은 절면성 재료로 미루어진 기판위에 알루미늄을 주성분으로 하는

재료로 미루어진 전국 배선총을 형성하고, 전국 배선총위에 고용점 금속의 박막을 형성하고, 열처리를 실 시합으로써 전국 배선총의 표총부를 고용점 금속으로 변성시켜 표면 피복총을 형성하는 것을 특징으로 하고 있다.

상기 방법에 있어서, 표면 피복총은 고용점 금속에 의해 전국 배선총의 표충부가 변성됨으로써 형성되기 때문에 단순한 적흥 구조를 형성하는 경유와는 다르며, 제1배선의 배선폭에 대해 전국 배선총의 배선폭을 충분하게 크게 설정할 수 있어 효과적으로 배선의 저저항화를 달성할 수 있다. 또한, 표면 피복총에는 단 차가 형성되지 않기 때문에 그 위에 형성하는 절면막에 핀홀과 크랙 등이 생기는 것을 방지할 수 있고, 미것에 의해 제조 수율을 향상시킬 수 있다.

본 발명의 방법에 있어서는 표면 피복총을 구성하는 재료와, 그 표면 피복총을 형성하기 위하여 퇴적되는 고용점 금속과의 예정에 있어서, 선택비의 상위를 이용하며 전국 배선총의 변성에 기여하지 않는 고용점 금속의 박막을 선택적으로 제거한다. 이 경우, 표면 피복총을 형성할 때, PEP(Photo Ergraving Process) 가 딸요 없어도 되고, 제조에 필요한 마스크 수를 경감할 수 있다 생산성을 향상시킬 수 있다.

본 발명의 방법에 있어서, 전극 배선총을 상기한 고용점 금속으로 변성하여 표면 미복총을 형성하는 미유는, 이들 고용점 금속이 알루미늄(AI) 또는 알루미늄 합금 등의 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 미루어진 전극 배선총과 안정된 금속간 화합물을 형성하기 십고) 그 금속간 화합물이 알루미늄(AI) 다결정의 입계 삼중점 등에 우선적으로 석출하기 쉬운 것을 미용하기 위해서이다. 즉: "금속간 화합물의 입계편석(粒界偏析)에 의해, 열 스트레스나 전류 스트레스 등으로 가속되는 알루미늄(AI) 원자의 이동 속도가 변화한다. 즉 입계를 경계로 알루미늄(AI)원자의 미동 속도가 극단적으로 늦어진다. 이것에 의해 히록의 방생 속도가 빨라지는 것을 방지할 수 있다. 간단히 말하면, 미들 금속간 화합물의 입계편석이 히록의 성장을 억제하다.

특히, 하프늄(Hf), 탄탈(Ta), 티탄(Ti), 비나듐(V), 미트륨(Y)은 알루미늄과의 금속간 화합물의 형성의 환성화 에너지가 작고, 또한 확산 속도가 커서 비교적 저온으로 용이하게 안정된 금속간 화합물을 형성하는 것이 가능하다. 또한, 미들 금속은 전국 배선총을 구성하는 알루미늄(Al)과 원자비로 1 3의 화합물을 구성하기 실고, 화합물 중에서 미들 금 속의 비율이 낮은 것으로부터 화합물 자신의 격자 비뚤어짐이작고, 전자 미동의 확산 원인의 하나인 비뚤어짐 산란의 영향에 적다. 즉, 알루미늄(Al)의 도전율을 저하시키는 영향이 비교적 작고, 본 발명에 있어서는 바람집한 재료이다.

또한, 티탄(Ti)과 배나듐(Y)을 이용하면, 균질인 금속간 화합물상이 형성되기 때문에 경계면의 이상으로 인한 크랙(등이 생기기 어렵고, 에칭에 사용하는 약액의 침입으로 인한 등 부식의 방지에도 효과적이다.

표면 피복흥은 적어도 전급 배선흥을 피복하면 좋지만 전급 배선흥의 부식과 히록 등이 생기는 것을 충분히 방지하기 위해서는 그 막두께는 적어도 5m으로 설정하는 것이 바람직하다. 또한, 표면 피복흥의 막두께는 막두께 100m을 초과해도 그 결과는 포화하는 경향에 있기 때문에 생산성 등의 관점에서는 100m이하로 충분하다. 이와 같기 때문에 전급 배선막위에 형성하는 고용점 급 속의 박막은 표면 피복흥을 형성할 수 있는 필요한 동시에 충분한 막두께이면 좋고, 두꺼운 막일 필요는 없다.

또한, 본 발명의 방법에 있어서는 표면 피복층을 형성할 때의 결처리는 공업상 사용하기 쉬운 비산회성 가스, 예를 들면 절소 가스, 수소 가스, 마르곤가스 등의 불활성 가스 분위기에서 실시되는 것이 바람직 하다.

이하, 본 발명의 표시장치용 기판에 대해서, 액티브매트릭스형 액정표시장치를 예를 들어 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.

제1도는 본 발명의 표시장치용 기판의 한 예를 나타낸 개략 사시도이다. 이 액티브 매트릭스형 액정표시 장치(1)는 노멀리화이트 모드의 광투과형 액정표시 장치이며 컬러 표시가 가능하게 구성된 대각 14인치의 표시명역(2)을 구비하고 있다.

이 액타브 매트릭스형 액정표시장치(1)는 액정 패널(3)과, 액정 패널(3)을 구동하기 위한 신호선 구동회로기판(56) 및 주사선 구동회로기판(56)과 각 구동회로기판(56, 56)과 액정 패널(3)을 전기적으로 접속하기 위한 TAB(76, 76)을 구비하고 있다. 이 실시예에서는 신호선 구동회로기판(56) 및 주사선 구동회로기판(56)을 표시패널(3)의 2번에 각각 설치한 경우를 나타내고 있지만 각 회로 소자를 액정패널(3)의 기판위에 직접 없어 설치하여 구성해도 좋다.

액정패널(3)은 제3도에 도시한 바와 같이, 각각 표면에 배향막(181; 381)을 가진 어레이 기판(101) 및 대 향기판(301)이 배향막(181, 381)이 대향하도록 배치되며, 광변조층으로서 트위스트 네마틱형 액정 조성 물(401)을 유지하고, 시일재를 이용하여 양 기판을 서로 붙여서 이루어진다. 또한, 각 기판(101, 301)의 외표면에는 각각 편광판(191, 391)이 그 편광축이 직교하도록 배치되어 있다. 또한, 액정 조성물로서 투 명 수지와 액정 재료를 흔합하여 이루어진 고분자 분산형 액정을 이용하는 경우에는 특별히 배향막과 편 광판을 설치할 필요는 없다.

대레미 가판(101)은 제2도에 도시한 바와 같은 구성을 가지고 있다. 유리기판(100)위에 640×3개의 신호 선(103)과 480개의 주사선(111)에 대략 직교하도록 배치되어 있다. 각 신호선(103)과 각 주사선(111)과의 교점 근방에는 각각 TET(121)를 통하며 화소전국(151)에 배치되어 있다. 이 실시예에서는 표시영역(2)에 대해 주변 영역 크기를 소형해야 하는 신호선(103) 및 주사선(111)은 각각 배선의 한쪽측으로 인출되대; 이 신호선(103) 및 주사선(111)에 TAB(7a, 7b)을 통하여 각각의 구동회로기판(5a, 5b)으로부터 구동 전압이 공급된다.

이 TFT(121)는 제2도 및 제3도에 도시한 비와 같이 역 스태가 구조이며, 질화실리콘(SiNx)으로 이루어진 보호막(171)에 의해서 피복된 주사선(111) 자체를 게이트 전국으로 하고, 그 위에 산화실리콘 SiG와 질화 실리콘 SiN가 피복되어 이루어진 절면막(114)이 청성되며, 절면막(114) 위에는 a-Si : H로 이루어진 반도 제막(115)이 형성되어 있다. 또한 이 반도체막(115)위에는 주사선(111)에 자기 정합된 질화 실리콘(SiN *)으로 이루어진 채널 보호막(117)이 형성되어 있다. 그리고, 반도체막(115)은 p 형 a-Si : H로 이루어진 저저항 반도체막(119) 및 소스전국(131)을 통하여 각각의 화소전국(151)에 전기적으로 접속되어 있다. 또한, 반도체막(115)은 n'형 a-Si : H로 이루어진 저저항 반도체막(119) 및 드레인 전국(105)(신호선(103)이 연장되어 구성된다)을 통하여 신호선(103)에 전기적으로 접속되어 있다. 또한, 주사선(111)에 대해서 거의 평행하고, 또한 화소전국(151)과 중복된 영역을 가지고 배치되는 보조 용량선(161)이 형성되어 있으며, 화소전국(151)과 보조 용량선(161)에 의해서 보조 용량(Cs)이 구성되어 있다.

대향기판(301)은 투명한 유리기판(300)위에 어레이 기판(101)에 형성된 TFT(121), 신호선(103)과 화소전국(151)의 간격 및 주시선(111)과 화소전국(151)의 간격의 각각을 차광하기 위해 매트락스 형상의 크롬 (Cr)으로 이루어진 차광총(311)을 구비하고 있다. 차광총(311) 사이에는 칼라 표시를 실현하기 위한 적(R), 녹(B), 청(B)의 3원색으로 구성된 색부(321)가 각각 설치되며, 유기 보호막(331)을 통하여 ITO로 이루어진 대향전국(341)이 배치되어 있다.

이 실시에에서는 게이트 전국을 포함하는 주사선(111)은 스퍼터링에 의해서 성막되는 배선폭 8㎞, 두께 280㎜의 알루미늄(AI)으로 이루어진 전국 배선총(111a)과, 전국 배선총(111a)을 피복하는 티탄(Ti)과 알 루미늄(AI)의 금속간 화합물로 이루어진 두께 20㎜의 표면 피복총(111b)으로 구성되어 있다. 또한, 보조 용량선(161)도 주사선(111)과 마찬가지로 전국 배선총(161a) 및 표면 피복총(161b)으로 구성되어 있다.

앞에서 설명한 구성, 즉 알루미늄(AI)으로 이루어진 전국 배선총(IIIa)은 전국 배선총(IIIa)에 대해 자기 정합적으로 형성된 티탄(Fi)과 알루미늄(AI)과의 TI-AI 금속간 화합물로 이루어진 표면 피복총(IIIb)으로 피복되어 있다. 이 표면 피복총(IIIb)은 티탄(Ti)에 의해 알루미늄(AI)의 표총부가 변성됨으로써 형성되 기 때문에 통상적인 포토리소그래피법을 이용하여 패터닝하여 전국 배선총위에 총형성하는 경우와 다르며, 주사선(III)의 배선폭에 대해 전국 배선총(IIIa)의 배선폭을 충분히 크게 설정할 수 있다. 이것 에 의해 주사선(III)의 저저항화를 달성할 수 있다.

예를 들면, 본 발명의 구성을 가진 주사선에 대해서는 동일 배선폭이고, 알루미늄(Al)으로 이루어진 전국 배선층과, 전국 배선층을 충분히 피복하는 몰리브덴 ·탄탈(Mo-Ta) 합금층으로 구성된 주사선에 비해 배선 저항을 약 1/4 정도로 낮출 수 있었다. 이것에 의해 주사필스의 파형 비뚤머짐이 억제되며, 따라서 얼룩 이 없는 양호한 표시회상을 확보할 수 있었다.

또한, 이 실시예의 어레이 가판(101)에 의하면 알루미늄(AI)으로 이루어진 전국 배선총(111a)은 표면 피복총(111b)으로 피복되어 있기 때문에 전국 배선총(111a)에 허록과 동골게 평창하는 것 등이 생기는 것이 효과적으로 방지된다. 또한, 표면 피복총(111b)은 전국 배선총(111a)에 대해 자기 정합적으로 형성되기때문에 게이트 전국을 포함한 주사선(111)에 바람직하지 않는 단차가 형성되지 않아 절연막(113)의 절연불량을 방지할 수 있다. 이것에 의해 IFT(121)의 절연 불량과 신호선(103)과 주사선(111)의 교차부에서의 절연 불량이 방지되며, 따라서 제조 수울이 대폭적으로 향상되었다.

또한, 이 실사예의 어레이 기판(101)에 의하면, 알루미늄(Al)으로 이루어진 천금 배선총(114a)이 형성되는 영역을 제거한 유리 기판(100)의 주요면은 티탄(TI)에 열확산되어 이루어진 표총 영역(102)을 포함한다. 이 표총 영역(102)은 유리기판(100)의 보호총으로 기능하여 내약품성을 향상시킨다. 또한, 이 표총영역(102)은 에청되기 어렵고, 가스속에 존재하는 장식 이온을 보호하기 때문에 다고가스 등의 불소계 가스에 의한 건식 에청에 있어서, 불소화물 참전물이 남고, 이것에 의해 TFT 소자 특성을 악화시키는 것을 효과적으로 방지한다.

이와 같은 액티브메트릭스형 액정표시장치(1)의 머레이 기판(101)은 예를 들면 다음과 같이 제작된다.

우선, 제4도에 도시한 바와 같이, 알루미늄(AI)을 유리 기판(100)상에 스퍼터링에 의해 피착하여 알루미늄총을 형성하고, 포토리소그래피법에 의해 패터닝한 레지스트막을 마스크로 하여 (BCI,+CI,2)계 가스를 미용한 드라이에청으로 알루미늄(AI)총을 패터닝하여 두께 300m의 알루미늄 배선총(1104, 1604)을 형성한다. 이 때, 레지스트막의 단부를 테이퍼 형상으로 형성함으로써 알루미늄 배선총(1104, 1604)의 단부를 테이퍼 형상으로 한다. 이어서, 스퍼터링에 의해서 유리기판(100)위 전면에 티탄(Ti)을 피착하여 두께 10m의 티탄총(1106)을 형성한다.

다음에, 제4b도에 도시한 바와 같이, 이 유리 기판에 수소를 10%합유하는 질조 분위기에서 450℃, 30분간의 열처리를 실시한다. 이 때, 알루미늄 배선총(110a, 160a)의 표총 부분과 티탄총(110b)의 반응에 의해서 알루미늄 배선총(110a, 160a)의 표총부가 티탄(Ti)으로 변성되며, 주로 티탄(Ti)가 알루미늄(Ai)이 원지비로 다 : 3이 되는 금속간 화합물로 미루어진 표면 피복총(111b, 161b)이 형성된다. 또한, 티탄총 (110b)에 접하는 유리 기판(100)속에는 앞에서 설명한 열처리 공정에 의해 티탄총(110b)으로부터 티탄(Ti)이 열확산하며 티탄(Ti)을 포함하는 표총 영역(102)이 형성된다.

열처리 온도는 균질인 금속 화합물의 형성을 고려하면, 300~600℃, 특히 비람직하게는 350~500℃인 것이 바람직하다. 예를 들면, 열처리, 온도가 적절하지 않으면 티탄(Ti)과 알루미늄(AL)의 원자비가 다른 이상(異相), 예를 들면 티탄(Ti)과 알루미늄(AL)의 원자비가 [: 10] 되는 금속간 화합물상이 석출하여 균질성을 손상시키는 것이 존재하며, 이상(異相))사이에서의 크랙 등이 생기기 쉬워진다. 또한, 열처리 시간은 열처리 온도에도 의하지만 표면 피복층의 두께가 수㎜주수십㎜ 정도의 박막이면 30분 정도로 충분하다. 또한, 그 이상 열처리를 실시해도 상관없다. 열처리 분위기로는 비산화 분위기이면 중지만 이 실시에와 같이 결소가스 분위기, 수소가스 분위기, 결소가스와 존합 가스 분위기 등이 비람직하다. 또한, 티탄층(1106)의 최표층부의 수 용스트록 정도는 질소나 산소 등의 불순물을 함유하기 때문에 알루미늄(AL)과의 금속간 화합물이 형성되기 어렵다. 이 때문에 다른 악영향을 고려하여 티탄층(1106)의 최표층부까지 완전하게 금속간 화합물로 변성할 필요는 없다.

그 후, EUTA(Etylenedimineteraacetic Acid)계의 식각재를 이용하여 전국 배선총(111a)과 전국 배선총 (16fa)사이의 미반응의 티탄총(113) 및 표면 피복총(111b, 161b)위의 수십 용소트롬 정도의 질소나 산소 등의 불순물을 함유하는 미반응의 티탄총(113)만을 선택적으로 제거하여 알루미늄(AI)으로 미루어진 전국 배선총(111a) 및 전국 배선총(111a)을 피복하는 Ti-AI 금속간 화합물로 이루어진 표면피복총(111b)을 포 함하는 게이트 전국과 일체화한 주사선(111) 및 알루미늄(AI)으로 이루어진 전국 배선총(161a) 및 전국 배선총(161a)을 피복하는 Ti-Al 금속간 화합물로 이루어진 표면 피복총(161b)을 포함하는 보조 용량선 (161)을 통시에 형성한다. 또한, 에청할 때에는 상기한 EUTA계의 식각재외에 내계, (HF+NG)계 등의 식각 재가 가장 점절하게 사용될 수 있고, 또한 습식에청 외에도 건식에청을 이용해도 좋다.

이와 같이 하여, 제4c도에 도시한 비와 같이, 알루미늄으로 이루어진 두께 280m의 전국 배선총(111a)과, Ti-Ai 금속간 화함물로 이루어진 두께 20m용스트롤의 표면 피복총(111b)을 포함하는 케이트 전국과 일체 화한 주사선(111) 및 알루미늄(Ai)으로 이루어진 두께 280m의 전국 배선총(161a)과, Ti-Ai 금속간 화합 물로 이루어진 두께 20m용스트롤의 표면 피복총(161b)을 포함하는 보조 용량선(161)을 형성한다.

그 후: 0) 유리 기판을 플라즈마 CVD 반응로내에 배치하여 산화실리콘(SiQ)과 결화 실리콘(SiN,)으로 이루어진 절연막(1)4)을 형성하고, 또한 절면막(1)4)위에 두께 100m의 a-Si 나막 및 두께 50m의 a-Si 바막을 차례로 형성하고, 그 위에 두께 300m의 결화 실리콘(SiN,)막을 형성한다.

제4d도에 도시한 바와 같이, a-Si , H막을 점형상으로 패터닝하며 반도체막(115)으로 함과 동시에 주사선 (111)을 마스크로 한 이면 노광에 의해 질화실리콘(SiN)을 주사선(11)에 자기정합적으로 패터닝하며 채널 보호막(117)을 형성한다.

이어서, 제4e도에 도시한 바와 같이, 이 위에 n형 a-Si H를 퇴적하여 성형상으로 패터닝한 후, ITO를 성막하고 패터닝하며 화소전극(151)으로 한다. 그리고, 율리브덴(Mo), 알루미늄(Al) 및 폴리브덴(Mo)의 3 총 구조의 도전체총을 형성하고, 도전체총 및 n형 a-Si H를 패터닝하여 저저항 반도체막(119), 저저항 반도체막(119)를 통하여 반도체막(115)과 화소전극(151) 전기적으로 접속하는 소스 전극(131), 저저항 반도체막(119)를 통하여 반도체막(115)에 전기적으로 접속하는 도레인 전극(105) 및 드레인 전극(105)과 일제화한 신호선(103)(제2도 참조)을 각각 형성한다. 이와 같이 하여 이 실시예의 액티브매트릭스형 액정 표시장치(1)의 어레이 기판(101)을 제작한다.

이 실시에에서는 알루미늄 배선총(110k, 160k)과 대략 완전하게 반응하며 원하는 막무깨의 표면 피복총 (111b, 161b)이 얼어지도록 티탄총(110b)의 막무페를 결정하여 고 막무페로 티탄총(110b)으로 형성하고 있지만 티탄총(110b)은 설정값보다도 무껍게 형성하고, 에칭으로 미반응인 티탄총(110b)을 충분해 제거하 도록 해도 좋다. 또한, 양산 안정성을 꼬려하며 티탄홈(110b)의 막무께를 티탄총(110b)이 대략 충분하 반 용한 경우에 얼머지는 표면 피복총(111b) 161b)의 막무께에 따라서 설정하여 온도와 시간의 의존성을 줄 며도 좋다.

또한, 이 실시에에서는 주사선(111)을, 알루미늄(AI)으로 이루어진 전국 배선총(1114)과, 전국 배선총 (1114)을 피복하도록 전국 배선총(1114)에 대해 자기 정합적으로 형성되는 티탄(TI)과 알루미늄(AI)과의 TI-AI 금속간 화합물로 이루어진 표면 피복총(111b)으로 구성하는 경우를 예로 들어 설명했지만 표면 피복총(111b)은 티탄(TI)외에 하프늄(HI), 탄탈(Ta), 바나듐(Y)등과 알루미늄(AI)과의 금속간 화합물로 구성해도 좋다.

다음에, 본 발명에 따른 액티브매트릭스형 액정표시 장치의 다른 실시에에 대해서 설명한다. 또한 상기 실세에에 대한 동일 부분에는 동일 부호를 이용하여 설명한다.

이 실시에의 어레이 기관(이)도, 제5도에 도시한 바와 같이, 유리기판(100)위에 640×3개의 신호선(10 3)과 480개의 주사선(111)이 대략 증교하도록 배치되어 있다. 각 신호선(103)과 각 주사선(111)의 교점 근방에는 각각 1FT(121)를 통하여 화소전극(151)이 배치되어 있다.

이 TFT(121)는 제5도 및 제6도에 도시한 바와 같이 스태가 구조이며 신호선(103)과 일체화된 드레인 전국(105)과, 드레인 전국(151)과 열어져 배치되며, 화소전국(151)과 전기적으로 접속되는 소스 전국(131)을 포함한다는 드레인 전국(105) 및 소스 전국(131)위에는 각각 이형의 지저항 반도체막(119)이 배치되며, 저저항 반도체막(119)사이에 A-SI : 바막이 반도체막(115)으로서 배치되어 있다. 이 반도체막(115)위에는 결화 실리콘(SIN,)으로 이루어진 절연막(114)을 통하여 주사선(111)과 일체화된 게이트 전국이 형성되어 있다. 또한, TFT(121)는 주사선(111)에 대해 대략 평행하고, 또한 화소전국(151)과 평면적으로 충복하도록 배치된 보조 용량선(161)을 구비하여 화소전국(151)과 보조 용량선(161)에 의해서 보조용량(CS)이 형성되어 있다.

대향기판(301)은 칼라 표시를 실현하기 위한 적(R), 녹(G), 청(B)의 3원색으로 구성된 색부(321)가 각각 설치되며, 이 위에 ITO로 이루어진 대향전국(341)이 형성되어 이루어진다.

이 실시에에서는 산호선(103) 및 산호선(103)과 일체화된 드레인 전국(105)과 소스 전국(131)은 화소전국 (151)과 동시에 배선되는 ITO로 이루어진 배선폭 5㎞의 제1전국 배선총(1036, 1056, 1316), 두께 50㎜의 몰리브덴(Mo)으로 이루어진 제2전국 배선총(1036, 105b, 131b), 두께 280㎜의 알루미늄(Al)으로 이루어진 제3전국 배선총(103c, 105c, 131c) 및 제 3전국 배선총(103c, 105c, 131c)을 피복하는 티탄(Ti)과 알루미늄(Al)과의 금속간 화합물로 이루어진 두께 20㎜의 표면 피복총(103d, 105d, 131d)을 구비하고 있다.

상기한 구성, 즉 알루미늄(Al)으로 이루어진 제3전곡 배선총(103c)이 제3전곡 배선총(103c)에 대해 자기 정합적으로 형성된 티탄(Ti)과 알루미늄(Al)의 Ti-Al 금속간 화합물로 미루어진 표면 피복총(103d)으로 피복됨으로써 신호선(103)의 저저항화가 달성되며, 따라서 고품위인 표시화상을 확보할 수 있었다.

또한, 이 실시예의 어레이 기판(101)에 의하면, 알루미늄(AL)으로 이루어진 제3전국 배선흥(103c)은 표면 피복흥(103d)에서 자기 정합적으로 피복되어 미루어지기 때문에 신호선(103)의 배건폭이 증대하는 것, 제 3전국 배선흥(103c)에 생기는 히록과 등글게 팽칭하는 것 등을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 이 표 면 피복흥(103d)에는 비람직하지 않은 단차가 형성되지 않고, 미것에 의해 신호선(103)과 추사선(111)의 교차부에 있어서 양자사이에 개재하는 절면막(114)의 절면 불량을 방지할 수 있어 제조 수율이 대폭적으로 향상되었다.

또한, 이 실시에에 의하면 신호선(103)이 410로 이루어진 제1전국 배천총(1036), 블리브덴(N6)으로:이루

<u> 머진 제2전국 배선총(103b). 알루미늄(AL)으로 이루어진 제3전국 배선총(103c) 및 표면 피복총(103d)을</u> 구비하며 형성되기 때문에 단선에 대한 안정성을 확보할 수 있고, 단락 불량뿐만 아니라 오픈 불량도 총 분히 줄일 수 있었다.

이와 같이 어레이 기판(101)은 예를 들면 다음과 같이 하여 제작한다. 우선, 제7a도에 도시한 바와 같이, 두께 40nm으로 1T0를 두께 50nm으로 물리브덴(Mo)을, 두께 300nm으로 알루미늄(AI)을 유리 기판(100)위에 차례로 스퍼터링에 의해서 성막하고, 이 1T0; 물리브덴(Mo) 및 알루미늄(AI)을 각각 패터닝하여 1T0막(106a), 몰리브덴막(106b) 및 알루미늄 배선총(106c)을 형성한다. 다음으로, IT0막(106d), 몰리브덴막(106d) 및 알루미늄배선총(106c)위에 스퍼터링에 의해서 티탄(TI)을/퇴적하여 두께 10nm의 티탄흥(106d)을 형성한다. 또한, 물리브덴막(106b)은 1T0막(106a)과 알루미늄 배선총(106c)사이의 전기적인 접촉을 양호하게 하기 위하여 배리어 금속으로서 역할을 다하고 있다. 이 물리브덴 대신에 티탄(Ti), 크롬(Cr) 또는 탄탈(Ta) 등의 고용점 금속을 이용해도 좋다.

다음에, 제7b도에 도시한 바와 같이, 이것에 수소를 10% 합유하는 질소가스 분위기에서 450°C, 30분간의 열처리를 실시한다. 이 때, 알루미늄 배선총(106c)의 표총 부분과 티탄총(106d)의 반응에 의해서 알루미 늄 배선총(106c)의 표총부가 티탄(Ti)으로 변성되며, 주로 티탄(Ti)과 알루미늄(Ai)이 원자비로 1 : 3이 되는 금속간 화합물로 이루어진 표면 피복총(107b)이 형성된다, 또한, 티탄총(106d)에 접하는 유리 기판 (100)속에는 앞에서 설명한 열처리 공정에 의해 티탄총(106d)으로부터의 티탄(Ti)이 열확산하여 티탄(T 1)을 포함하는 표층 명역(102)이 형성된다.

그 후, 제7c도에 도시한 바와 같이, EDTA계의 식각재를 이용하여 배선총사이의 미반응이 티탄총(107c) 및 그 후, 세·(c노에 노시한 바라 같이, 바이셔에의 식각세들 비용하며, 배선증사이의 비만증이 다단증(10/c) 및 표면 피복총(107b)위의 수 용스트롭 정도의 절소나 산소 등의 불순물을 합유하는 미반응의 타단총(107c)만을 선택적으로 제거하여 ITO로 이루어진 제1전국 배선총(106a), 몰리브덴(Mo)으로 이루어진 제2전국 배선총(106b), 알루미늄(AL)으로 이루어진 두께 280m의 제3전국 배선총(107a) 및 Ti-Al 금속간 회합물로 미루어진 두께 20m의 표면 피복총(107b)을 형성한다. 또한, 메칭할 때에는 참기 실시예와 마찬가지로 타TA에의 식각재외에 HF게(HF+HNG)계 등의 식각재를 가장 적절하게 사용할 수 있고, 또한 습식에칭 외에 도 건식에칭을 미용해도 좋다.

제70도에 도시한 바와 같이, IFT의 채널 영역에 해당하는 제1, 제2, 제3전국 배선총(106a, 106b, 107a) 및 표면 피복총(107b)을 제거한 후, 이 유리 기판을 플라즈마 CVD 반응로 내에 배치하며, a-Si : H를 퇴 적하며 두께 50mm의 반도체총(115)을 형성하고, 그 위에 질화 실리콘(SIN,)을 퇴적하며 두께 400mm의 절연 막(141)을 형성하고, 또한 그 위에 알루미늄(AI)을 퇴적하며 두께 300m의 도전체총(110)을 형성한다.

이어서, 제7e도에 도시한 바와 같이, 알루미늄(Al)으로 이루어진 도전체총(110)을 패터닝하여 게이트 전 국, 게이트 전국과 일체화된 주사선(111) 및 보조 용량선(161)을 형성하여 게이트 전국, 주사선(111) 및 보조 용량선(101)의 패턴을 따라서 절연막(114)을 패터닝한다. 계속해서, 이온 도핑벌에 의해 게이트 전 국, 주사선(111) 및 보조 용량선(161)의 패턴을 마스크로 하여 a-S) : H로 이루어진 반도체총(151)속에 (PH,+H) 플라즈마를 원료로 하여 P이온을 넣는다. 그 후, 이것을 ELA(Excimer Laser Annealing) 등의 수 법으로 <u>어닐함으로써 채널이 되는 반도체종(151)을 제거하여 부분적으로 활성화시켜 n 형의 제저항</u> 반도체

막(111)을 형성한다. 고 후, 제7(도에 도시한 바와 같이, 저저항 반도체막(119)을 IFT영역 및 보조 용량선(161)을 따라서 패턴 당함과 동시에 저저항 반도체막(119)의 패턴을 따라서 제1전국 배선흥(106a)위의 불필요한 제3전국 배선 흥(107a) 및 표면 피복총(107d)을 제거함으로써 ITO로 이루어진 화소전국(151)과 ITO로 이루어진 제1전국 배선흥(103a, 105a, 131a), 물리브덴(Mo)으로 이루어진 제2전국 배선흥(103b, 105b, 131b), 알루미늄(A 1)으로 이루어진 제3전국 배선흥(103c, 105c, 131c) 및 표면 피복흥(103d, 105d, 131d)을 포함하는 선호 선(103)(제5도 참조)과 드레인 전국(105)과 소스 전국(131)을 형성한다.

또한, 미 위에 골회실리콘(SIN,)막을 형성하고, TFT(121)위 및 보조용량선(161)위를 제거한 영역상의 질화 실리콘(SiM)막을 제거하여 보호막(171)을 형성하고, 이것에 의해 어레이 기판(101)을 완성시킨다.

이 실시에에 있어서도 상기 실시에와 마찬가지로 알루미늄(AL)으로 이루어진 제3전국 배선총(103c, 105c, 131c)은 제3전국 배선총(103c, 105c, 131c)에 대해 자기 정합적으로 형성된 티탄(Ti)과 알루마늄(AL)의 TI-AL 금속간 화합물로 이루어진 표면 피복총(103d, 105d, 131d)으로 피복되어 이루어지기 때문에 표면 피복총(103d, 105d, 131d)의 패터닝을 할 때 PEP를 생략할 수 있다.

또한, 이 실시예에서도 표면 피복총(103d, 105d, 13ld)을 티탄(TI)과 알루미늄(Al)과의 Ti-Al 금속간 화합물로 구성하는 경우를 예를 들어 설명했지만 표면 피복총(103d, 105d, 13ld)은 Ti-Al 금속간 화합물 대신에 하프늄(Hf), 탄탈(Ta), 바나듐(V)등과 알루미늄(Al)의 금속간 화합물로 구성해도 좋다.

상기 실시에는 모두 신호선 또는 주사선을 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총과 고용점 금속, 예를 들면 크롬, 하프늄, 몰리브덴, 니켈, 플라튬, 탄탈, 티탄, 바나듐, 이트륨, 지르코늄 중에서 선택된 여자도 한 종류의 금속으로 전국 배선총의 표총부가 변성되어 이루어진 표면 피복총을 구비하여 구성한 경우에 대해서 설명하고 있지만 본 발명은 신호선 또는 주사선에 적용하는 경우에 한정되는 것이 아니다. 예를 들면 어레이 기판위에 구동소자를 직접 얹어 설치하는 경우에 구동소자로 구동 신호를 공급하는 어레이 기판위에 전국 배선에 본 발명을 적용해도 좋고, 또한 구동 회로를 어레이 기판위에 의체적으로 구성할 때 구동 회로내에서 꺼내어지는 전국 배선에 본 발명을 적용해도 좋다.

본 발명의 표시장치용 기판 및 그 제조방법에 의하면, 제1배선이 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총을 구비하고 있기 때문에 배선의 저저항화를 달성할 수 있다. 또한, 제1배선은 전국 배선총에 대해 자기 정합적으로 형성되는 표면 피복총을 구비하고 있기 때문에 배선폭의 증대를 초래하지 않고 하록과 동골게 평창하는 것 등의 발생도 충분히 줄일 수 있고, 미것에 의해 제조 수율을 대폭적으로 한사대한 수 이다. 향상시킬 수 있다.

(牙), 君子의 범위

청구한 1

절면성 재료로 이루어진 기판위에 형성된 제1배선: 상기 제1배선과 교차하도록 형성된 제2배선, 및 상기 제1배선과 상기 제2배선의 교차부에서의 상기 제1 및 제2배선 사이에 개재시킨 절면막을 구비하고, 상기 제1배선은 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선총과 교육점 금속에 의해 상기 전국 배 선총의 표면이 변성되는 것에 의해 상기 전국 배선총에 자기정합적으로 형성되어 상기 전국배선총의 표면 을 피복하는 표면 피복총으로 구성되는 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판

청구한 2

제 항에 있어서, 상기 고용점 금족은 크롬, 하프늄, 몰리브덴, 니켈, 팔라늄, 탄탈, 티탄, 바나뮴, 이트륨 및 자르코늄으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 한 종류의 금족인 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판

청구항 3

제2항에 있어서, 장기 기관은 장기 금속을 포함하는 표총 영역을 가진 것을 특징으로 하는 표시장치용 기 판

청구항 4

제항에 있어서, 상기 표면 피복총은 하프늄, 탄탈, 티탄, 바다튬 및 이트륨으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 한종류의 금속과 알루미늄의 금속간 화합물로 이루어진 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판

청구하 5

[제4항에 : 있어서 ...상기 :전국 :배선총은 알루미늄과 :티탄의 :금속간 화합물을 '포함하고, '상기 :티탄의 합유량' *이 :25원자*이하인 것을 특징으로 하는 표시장치용 :기판

청구한 6

제항에 있어서, 삼가 표면 피복총은 막두께 5~100m인 것을 특징으로 하는 표시장치용 기관.

청구항 7

게이트 전국, 드레인 전국 및 소스 전국을 가지는 반도체 소자; 상기 게이트 전국위에 절연막을 통하여 형성된 반도체막과 상기 드레인 전국을 전기적으로 접속하는 신호선, 상기 게이트 전국과 전기적으로 접 속된 주사선 및 상기 반도체막 및 상기 소스 전국과 전기적으로 접속된 화소전국이 절면성 재료로 이루 어진 기판위에 복수 배멸되어 있으며, 상기 주사선 또는 상기 신호선은 알루미늄을 주성분으로 하는 재료 로 이루어진 전국 배선층과, 교용점 금속에 의해 상기 전국 배선층이 변성됨으로써 형성되는 표면 피복층 으로 구성되는 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판.

청구항 8

제7항에 있어서, 상기 고용점 금속은 크롬, 하프늄, 물리브덴, 니켈, 팔라듐, 탄탈, 티탄, 바나돔, 이트, 룸 및 지르코늄으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 한 중류의 금속인 것을 특장으로 하는 표시장치용 기 판.

청구항 9

제8함에 있어서 : 상기 기판은 상기 금속을 포함하는 표층 영역을 가지는 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판

청구항 10

제7항에 있어서, 장기 표면 피복총은 하포늄, 탄탈, 티탄, 바나듐 및 이트륨으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 한종류의 금속과 알루미늄의 금속간 화합물로 이루어진 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판:

청구항 11

제10항에 있어서, 상기 전국 배선총은 알루미늄과 티탄의 금속간 화합물을 포함하고, 상기 티틴의 함유량 이 25원자%이하면 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판

청구항 12

제장에 있어서, 삼기 표면 피복층은 막두께 5~100m인 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판.

청구항 13

절면성 재료로 이루어진 기판위에 알루미늄을 주성분으로 하는 재료로 이루어진 전국 배선흥을 형성하는 공정; 상기 전국 배선흥위에 고용점 금속의 박막을 형성하는 공청; 열처리를 실시합으로써 상기 전국 배 선흥의 표흥부를 상기 고용점 금속으로 변성시켜 상기 전국 배선흥에 자기정합적으로 상기 전국배선흥의 표면을 피복하는 표면 피복흥을 형성하는 것에 의해 적어도 상기 전국 배선흥과 상기 표면 피복흥을 포함 하는 제1배선을 형성하는 공정; 상기 제1배선상에 절연막을 형성하는 공정; 및 상기 절연막상에 상기 제1 배선과 교차하는 제2배선을 형성하는 공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 표시장치용 기판의 제조방법.

청구항 14

제13항에 있어서, 상기 전국 배선총의 변성에 기여하지 않는 상기 고용점 금속의 박막을 선택적으로 제거하는 공정을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15

제13항에 있어서, 상기 고용점 금속으로서 크롬, 하프늄, 몰리브덴, 니켈, 팔라듐, 탄탈, 티탄, 바나듐, 이트륨, 지르고늄 중에서 선택된 적어도 한 종류의 금속을 이용하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 16

제13항에 있어서, 상기 고용점 금속으로서, 하프늄, 탄탈, 티탄 및 바니듐에서 선택된 적어도 한 종류의 금속을 이용하며 상기 전국 배선총의 변성에 의해 상기 금속과 상기 알루미늄의 금속간 화합물을 형성하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구함 17

제 13항에 있어서, 상기 열처리는 비산화 분위기에서 실시되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 18

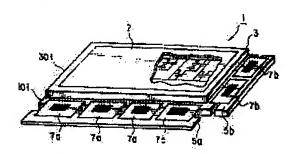
제13항에 있어서, 상기 열처리는 300~600호의 온도에서 실시되는 것을 특징으로 하는 방법;

청구한 19

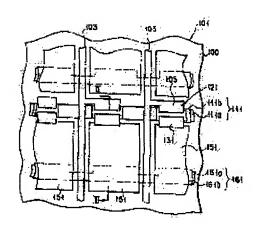
제 13항에 있어서, 상기 열차리는 30분 미상 실시되는 것을 특징으로 하는 방법,

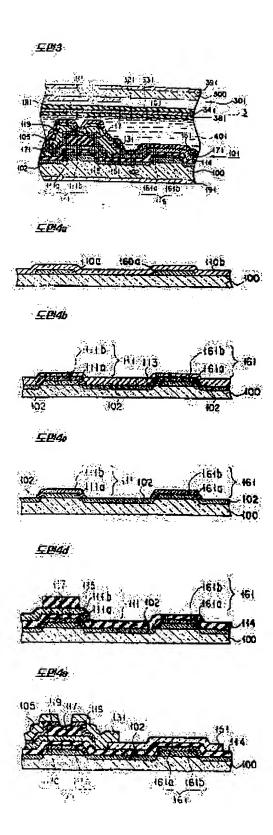
도만

도만1

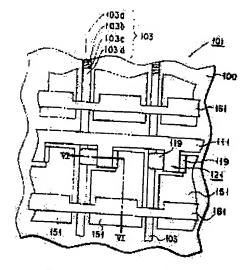


<u> 502</u>

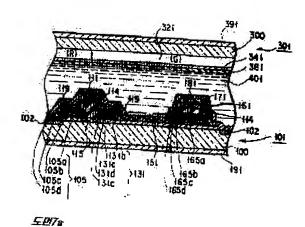


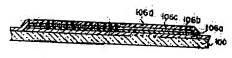


*<u><u></u><u><u>£</u>B*5</u></u>

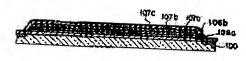


SEPB

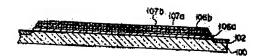


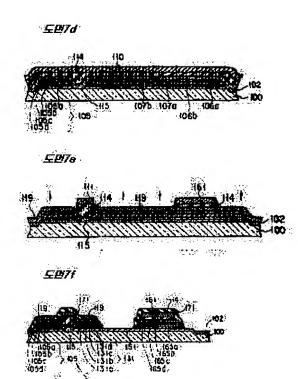


5PI7b



5070





THIS PAGE BLANK (USPTO)